

課題番号:080624N

(様式第4号)

Mg-Ni-Na 水素吸蔵合金中の Na 原子状態の同定と選択的水素化結晶格子の同定 Identifications of Na atoms and characterization of the atomic lattice of the hydrides in Mg-Ni-Na hydrogen absorption alloys

野北和宏 1,2、ショーン・オカート 2、安田秀幸 3、小林英一 4 Kazuhiro Nogita^{1,2}, Sean Ockert², Hideyuki Yasuda³, Eiichi Kobayashi⁴

クイーンズランド大学¹、ハイドレキシア²、大阪大学³、九州シンクロトロン⁴ The University of Queensland¹, Hydrexia Ltd. Pty.², Osaka University³, SAGA Light Source⁴

1. 概要

Mg-Ni 水素吸蔵合金に Na を添加した試料の Mg、Ni および Na 元素の原子状態を九州シンク ロトロン BL12 の NEXAFS 測定装置により調べた。本研究の目的は、水素吸蔵特性に及ぼす Na の触媒的効果を同定することにある。測定の結果、各試料の Mg-K 吸収端 NEXAFS スペク トルのプロファイルに明確な違いが認められた。ビームライン故障により、計画していた XRD 測定は延期された。

NEXAFS measurements characterizing the atomic state of the elements Mg, Ni and Na in alloys of a Mg-Ni hydrogen storage alloy with and without Na additions have been performed under BL12 at the Kyushu synchrotron. The aim of the experiment is to clarify the mechanisms of improved hydrogen absorption kinetics that are currently presumed to result from the catalytic effects of Na. The results clearly show the difference in Mg-K NEXAFS spectrum between the samples. Due to technical difficulties with the beamline the complimentary XRD experiments that have been planned are currently postponed.

2. 背景と研究目的:

Mg-Ni 合金は 1968 年オークリッジ国立研究所 での発見されて以来[1]、最もよく知られている 水素吸蔵合金である。その水素吸蔵量は現存す る水素吸蔵合金で最大(純 Mg で 7.6wt%H)を示 すにもかかわらず、長い間その吸放出温度の高 さおよび速度の遅さから実用化されていなかっ た。申請者は、2005年に、亜共晶 Mg-Mg₂Ni 合金 の凝固時に Na などの元素を微量添加すること により、その凝固組織をナノ微細化することに 成功し特許を取得した。その微細化により、水 素吸放出温度の低下、実用化に耐えうる水素吸 放出速度の加速に成功し、クイーンズランド州 立大学発のベンチャー企業、Hydrexia 社を設立 した。凝固時に添加する微量元素は、Mg-Mg,Ni 合金のファセット相である Mg2Ni 相中に取り込 まれ、Mgが水素化するときの触媒としてのMg,Ni の効果を誘起するものと考えられる。

本研究は、Mg-Ni 水素吸蔵合金において、Na 添加が水素特性に及ぼす触媒効果のメカニズム を解明することを目的として、水素吸蔵後およ び放出後のMg-NiおよびMg-Ni-Na合金の高真空 での Mg、Ni および Na 原子の電子状態を XAFS により分析した。また、XAFS 測定に用いた試料 を粉末 XRD 測定し、Mg あるいは Mg₂Ni 結晶の水 素化優先方位の同定および Na の効果を調べる ことを目的とした。

3.実験内容:XAFS測定のみ(XRD測定は故 障のため延期)

本研究では、水素を吸蔵または放出した Mg-NiおよびMg-Ni-Na水素吸蔵合金中に含まれ る元素Mg、NiおよびNa周囲の局所構造を観測し た。

共試材をTable 1に示す。

Table 1 XAFS samples

1	Mg-14wt%Ni as cast plate
2	Mg-14wt%Ni+Na as cast plate
3	Mg-14wt%Ni Dehydrided powder
4	Mg-14wt%Ni+Na Dehydrided powder
5	Mg-14wt%Ni Hydrided powder
6	Mg-14wt%Ni+Na Hydrided powder

元素Naのドープ有無および水素吸蔵、放出試料 を計4個(粉末状4個)およびリファレンスと して、それぞれの試料の鋳造後試料(板材2個) についてBL12にて測定した。 実験手順を以下に示す。

試料ホルダーに試料をマウントする。

 標準試料を用いて元素Mg、NiおよびNaで吸 収カーブを測定し、スペクトル形状を確認する。
吸収カーブを確認した後、NEXAFS測定を行 う。X線エネルギーは、Mg: 1285-1400eV、 Ni:845-870eV、Na: 1060-1200eVの範囲で行った。 Fig.1aにBL12でのNEXAFS測定装置概観を、 Fig.1bに粉末試料の概観を示す。



Fig.1 (a) BL12-XAFS, (b) Samples.

Mg14NiNa

Hydride

4. 結果、および、考察:

Dehydride

Fig2 に Mg14NiNa as cast 試料の Na の K 吸収 端の NEXAFS スペクトルを示す。X 線エネルギ ー1080eV 付近に Na の K 吸収端に対応するピー クが明確に認められた。しかしながら、 Mg14NiNa Dehydride および Mg14NiNa Hydride 試料では、この Na の K 吸収端に起因するピー クは測定できなかった。両試料の Na 濃度は同 じであるため、粉末試料の Mg14NiNa Dehydride および Mg14NiNa Hydride 試料で Na が測定され なかった原因は、試料の形状(粉末状)に起因 している可能性がある。もしくは、水素の吸放 出を繰り返す過程で、Na 元素がマトリックスか ら移動し、偏析したことが考えられるが、それ ら原因を特定するためには、今後の詳細な NEXAFS 測定が必須である。



Fig.3 に全試料の Mgの K 吸収端を示す。Mgの K 吸収端に起因するピークが全試料とも、 1310-1320eV 近辺に認められた。ピークの位置 およびプロファイルは、as cast 材と水素吸放出 後の粉末試料において大きな違いが見られた。 すなわち、as cast 材のピーク位置は数 eV 高く、 よりブロードになっていた。このことから、金 属としての Mg および MgH₂ などの水素化物の 電子状態が異なっていることが示された。しか し、今回の NEXAFS 測定データからのみでの考 察には限界があり、延期された XRD 測定結果 が待たれる。



Fig.3 Mg-K NEXAFS spectrum for all samples.

5. 今後の課題: Na 測定感度に及ぼす粉末試 料と板材での違いを明確にする必要がある。ま た、NEXAFS と他の測定方法(XRD や XPS な ど)との組み合せによる結果の解釈が必須であ る。

6. 論文発表状況・特許状況:短報として論文 発表予定。

7. 参考文献:[1] J. J. Reilly and R. H. Wiswall, Jr., Inorganic Chemistry, 7 (1968) 2254.

8. キーワード: XAFS (X 線吸収微細構造) 物質中で元素がどのような形態で存在している のかを推測することができる測定方法。